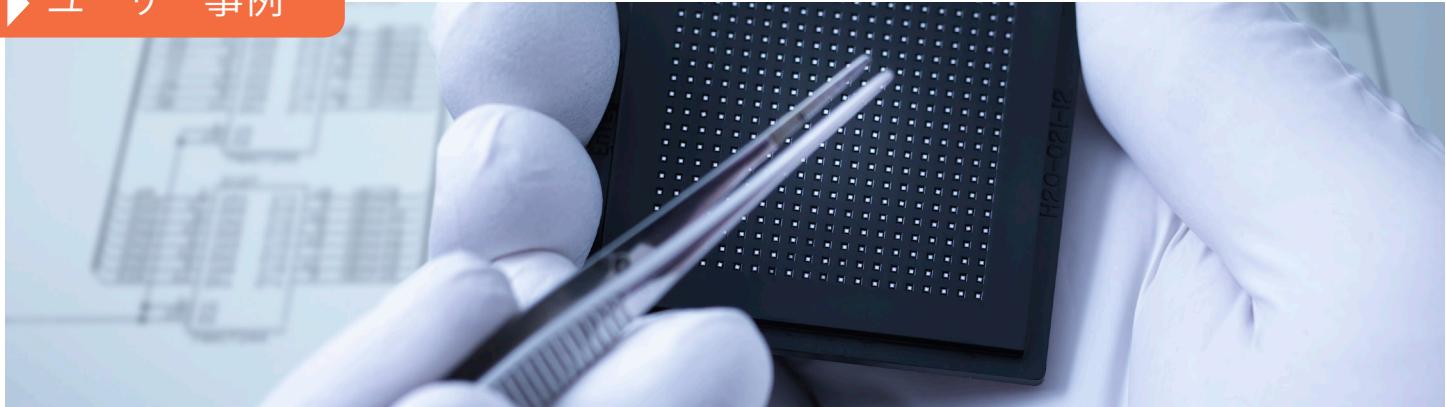


▶ ユーザー事例



STマイクロエレクトロニクス社

課題

STマイクロエレクトロニクス社の13,000名の研究者は、さまざまな半導体デバイスの設計・製造の基準を設けています。半導体機器メーカーは極めて短い期間で、極めて複雑な工程を行う必要があります。

信頼性の高い、高性能電源を開発

STマイクロエレクトロニクス社のエンジニアは、使いやすさと効率性を重視。

STマイクロエレクトロニクス社は世界第5位の半導体デバイスメーカーで、ディスクリート・ダイオードやトランジスタ製品から包括的なプラットフォーム・ソリューションまで、業界トップクラスの幅広い製品提供しています。

スイスのジュネーブに本社を構えるこの多国籍企業は、産業用、車載回路用、携帯電話用カメラモジュール、さらには、近年成長の著しい、センサーヤエアバッグ、ペースメーカーに搭載される加速度計で使用されるマイクロエレクトロ・メカニクスシステム市場向け製品など、幅広い半導体を販売しています。

ST社の愛称で広く知られているSTマイクロエレクトロニクス社は、競争の激しい半導体業界におけるリーディング企業です。より高度な技術への要求は止まることはありません。エンジニアはこの要求に応えながら、短い納期で複雑な製造工程に対応しなければなりません。

この厳しい条件を満たす責任を負うのは、Matteo Patelmo（マッテオ・パテルモ）氏、Diego Gerosa（ジエゴ・ジェローザ）氏、Vincenzo Palumbo（ヴィンチェンツオ・パルンボ）氏を始めとするST社のエンジニアで、技術開発部はミラノ近郊にあるアグラー・ブリアンツァにあります。ST社のエンジニアは、高電圧・高出力アプリケーションに対応できるスマートパワーテクノロジーに注力しています。スマートパワーはST社の中核事業で、アグラー・ブリアンツァではこの技術の研究・開発・製造が行われています。

JMPは探索的にデータ分析を行うことで、データに埋もれている重要な情報を浮き彫りに

デバイス・エンジニアリング・マネージャーであるMatteo Patelmo（マッテオ・パテルモ）氏は、約10年に渡りJMPを業務で活用してきました。JMPの多くのユーザー同様、パテルモ氏も

データを可視化する高いグラフ機能とソフトウェアの使いやすさにまず惹かれたと言います。大学で少し統計学を学んだものの、専門的な勉強はしていませんでした。「JMPでは、統計の知識は必要ありません」と、パテルモ氏は述べています。「標準偏差などの基本さえ分かっていれば十分です。」

JMPは「好奇心を刺激します」とパテルモ氏は付け加えます。「分析結果を見ていると、見慣れない因子が出てきて、それはどういう意味だろうと調べてみると、有用な情報を引き出すことができ、結果として、役に立つ新しい知識を増やしています。」

パテルモ氏を始めとするST社のエンジニアは、近年発売した新製品に取り入れた技術の管理をしています。製造工程の最後には、すべてのパラメータが仕様通りであることを確認するための試験が行われます。しかし、生産のための環境が完全に整う前に新製品が開発されてしまう場合もあります。これは新製品リリースの大きな障害となります。

パテルモ氏は「当社は非常に速いペースで実際の製造工程へと進めていく必要がありますが、環境が整っているか否かにかかわらず、仕様は全て満たされていなければなりません。」と、述べています。例として、製品を実際に製造する前にツール上で結果を見るすることができます。「JMPを使うことにより、この作業がとても簡単になります。」

かつては膨大なデータを1つのグラフに詰め込み、わかりにくかったのですが、JMPを使うことで、お客様に適切なメッセージを簡単に伝えることができます。

マッテオ・パテルモ氏、ST社エンジニア



エンジニアは製造工程に潜む問題を解決するために、分析ツールを活用

製造ラインがスタートすると、400～500もの工程を3ヶ月程度で終わらせなければなりません。工程の最後のほうで問題（パラメータが仕様を満たしていないなど）が見つかった場合、パテルモ氏が率いるチームは、JMPのパーティションの機能を使って、ロットの履歴を調べ、製造にどの設備が使用されたかを確認し、問題を起こしたロットと、問題のないロットを比較します。JMPを使うことにより、ST社のエンジニアは問題の原因となっている可能性のある箇所を特定し、適切な措置を取ることができます。

「このような洗練された便利さこそJMPならではと言えるでしょう。」と、パテルモ氏は述べています。「パーティションは複雑ですが、とてもパワフルなツールです。幸いなことに、毎日、問題は発生するわけではありませんが、問題が発生する時もあります。発生した時に、いつも簡単にデータを管理できると知っていることが大きな安心感につながっています。」

カスタム計画による実験計画が特定のパラメータの関連性を提示

Diego Gerosa（ジエゴ・ジェローザ）氏は、JMPを使うデバイス・エンジニアで、さまざまなデータソースから抽出した大量のデータを管理しています。異なるデータソースからのデータを素早く簡単に分析、操作できるところが気に入っていると言います。実験計画（DOE）も製品開発には欠かせないツールだと言います。ジェローザ氏は温度や気圧が製品に与える影響など、さまざまな変数を分析するための実験計画を立てています。

研究開発部のテクノロジー・ライン・エンジニアであるVincenzo Palumbo（ヴィンченツォ・パルンボ）氏は、JMPを使ってさまざまなパラメータを関連付けたり、どのパラメータがウエハーの特徴で、製品のある部分により大きな影響を及ぼすかを見極め

ソリューション

JMP®はこのイタリア企業のエンジニアの日々の業務に欠かせないツールとなっています。部署でもJMPを導入し始めています。

結果

エンジニアはJMPを使って膨大なデータを処理、分析し、新製品開発では実験計画を活用しています。分析結果を明確かつ簡潔に関係者やお客様に伝えています。

お近くのJMPのオフィスは、次のURLでご確認ください:jmp.com/japan/offices

SAS、その他のSAS Institute Inc.の製品名・サービス名は、米国およびその他の国における米国SAS Institute Inc.の登録商標または商標です。®は、米国の連邦登録を受けていることを意味します。その他記載のブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標です。Copyright © 2017 SAS Institute Inc. All rights reserved. 108404_S156719.0517

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input and computing environments described herein. Each SAS customer's experience is unique, based on business and technical variables, and all statements must be considered nontypical. Actual savings, results and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software.

